AU 1109 48612

JP 361275186 A DEC 1986

87-017765/03 L03 U11 HITD 29.05.85 HITACHI CABLE KK 29.05.85-JP-114250 (05.12.86) C30b-15 H01I-21/18 Growing single crystal of uniform compsn. - by lifting up seed crystal from molten liq. row material in crucible C87-007236

Single crystal is grown by lifting up seed crystal from raw material of molten liq. in crucible. Crucible container vessel has on its top a detachable cover, and crystal lifting-up shaft is provided on the cover. Edge of cover is liq. sealed to open edge of crucible container vessel. Liq. sealing keeps contains vessel at adequate pressure range all the time.

ADVANTAGE - Decompsn. of gp. V element from raw material molten liq. and grown single crystal is minimised so that single crystal of uniform compsn. is obtd. (5pp Dwg.No.1/8)

© 1987 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

And the second

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101
Unauthorised copying of this abstract not permitted.

117/215

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-275186

(3) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)12月5日

C 30 B 15/00 H 01 L 21/18 8518-4G 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 単結晶引上装置

到特 願 昭60-114250

母出 願 昭60(1985)5月29日

(2)発明者島田

隆 司

博

日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社電線研究

所内

⑫発明者 高橋

等 春

日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社電線研究

所内

砂発 明 者 斉 藤

日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社電線研究

所内

⑪出 願 人 日立電線株式会社

弁理士 絹谷 信雄

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

発明の名称
 単結晶引上装置

砂代 理 人

- 2. 特許請求の範囲

 - 上記被封手段が、上記ルツボ収容部の開口 は部に治って上記蓋体の周端線部を収容する と共に内部に封止液が充填された清部と、該 清部内の封止液中に表演された上記蓋体の端

緑部に形成され、封止液中で互いに内外を結ぶ湿透路とより成ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の単結晶引上装置。

- (D) 上記被封手段の溝部が、上記数体の環線部をその中央部で挟むように形成されると共に上記蓋体の環線部内外側にそれぞれ上記封止液を収容するように構成したことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の単結晶引上装置。
- 四 上記結晶引上輪が、上記蓋体の上部中央から上記ルツボ収容部に挿通され、上記蓋体との間に被封手段が設けられたことを特徴とする特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項記載の単結晶引上装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、原料融液に直接接触する液体封止剤をなくすことができる単結晶引上装置に関する。

【世来の技術】

一般に、類見しやすい V 放元素を含む GaAs(ガリウムヒ素)。 GaSb(ガリウムアンチモン)。
InAs(インジウムヒ素)等のロー V 族化合物 半導体の単結晶を製造する方法として、水平ブリッジマン法と液体紅止引上法とが主に知られている。

水平ブリッシマン法は、長尺なポート内に収容した原料配数を密閉容器内に収容すると共にこれよりV 族元素の解散を防止する必要から密閉容器内を V 法元素の議気圧で充壌し、ポートの長手方向に沿って形成した温度傾斜を徐々にその長手方向に沿って移動させて他端から単結晶を成長するようになっている。

また、液体封止引上法は、石英ガラスなどよりなるルツボ内に原料触液を収容して、 V 族元素の解離素発を直接抑制する目的で透明な高粘性の酸化ホウ素 (B20 g) により原料触液の表面を被い、低圧または高圧の不活性ガス雰囲気中で原料触液から種桔晶を引上げることにより単結晶を成長するようになっている。

力に維持するようにし、もって不純物の原因となる液体封止剤を用いることなく且つ構造も複雑化することなく比較的容易に高純度の単結晶を得ることができる単結晶引上装置を提供するにある。 【発明の概要】

上記目的を達成する本発明の構成は、ルツボを収容するルツボ収容部の上部に特限自在にに登体を設け、この整体に収容部内へ昇降自在に結晶引上輸を形成し、上記ルツボ収容部の関口経部に、上記整体の蟾様部を放対すると共に収容部内を所定の圧力範囲内に維持するようにしたことを要旨とする。
「実施例)

以下に、本発明の好適一実施例を既付図面に基づいては述する。

第1回は本発明に係る単結晶引上装置を示す収 断面図、第2図は第1図中A 都拡大図である。

図示する如く1は上部が開放された有底円箇体 状の肉厚なルツポ収容部であり、これに内接して、

[発明が解決しようとする問題点]

ところで、上記した水平ブリッジマン法にあっては、比較的頻度の高い良好な単結晶を得ることができるが、V族元素の蒸気圧を制御するために 高度な制御技術が必要となるのみならず、適正な 温度過料を維持するための装置類が複雑化し、ま たこれらを制御するためにも高度な制御技術が必 要であった。

一方、上記液体封止引上法は、上記水平ブリッツマン法に比較して装置自体も悪単で且つ後作も比較的容易であるが、 V 族元素の運散防止のために導入した液体封止剤がごく微量ではあるが成及単結晶中に混入し、このため単結晶中に転位等の格子欠陥が発生し、用途によっては悪影響を及ぼす場合があった。

[発明の目的]

本発明は、以上のような問題点に替目し、これ を有効に解決すべく創案されたものである。

本発明の目的は、被封手段を用いることによりルツボの収容されるルツボ収容部を常に最適な圧

内部にローV族化合物半導体単結晶の原料融液M を収容した石英ガラス製のルツポ2が上向きに設 けられている。上記ルツポ収容部1の開口部3に は、これを観って全体が下方向へ傘状に拡開され ると共に下端部を鉛直方向へ筒体状に延出させた 比較的重量物の蓋体4が若脱自在に取付けられて おり、内部に密閉空間室を形成している。この歪 体4の中央天頂部には上下方向に貫通する婚過孔 5 が形成され、この挿通孔 5 にこの内径より僅か に小径な結晶引上輪6が挿通されており、ルツボ 2から蓋体方向に昇降自在に設けられている。こ の結晶引上触らの下端部には経結晶フを取付けて、 これを上昇させることにより原料触液Mから単結 晶を引上げるようになっている。上記蓋体4の天 頂部には上記挿通孔5を囲続する如く上方へ起立 した環状の壁8が設けられており、この壁8内に 高温で液体になる高粘性の封止液りを充填するこ とにより液封手段10を構成しており、引上粒で と挿通孔5の内壁との間隙は封止液9で充塡され る.

一方、上記ルツボ収容部1の間口縁部111には、 上記型体4の幅縁部12を被封すると共にルツボ 収容部1内を所定の圧力に維持するための被封手 段13が設けられている。具体的には、第2回に も示す如くこの被封手段13は、整体4のにはが 12全体を収容すべくルツボ収容部1に可由に 11に治って上方に関放されて形成されて内部に 対止液14を収容する減部15と、上記数体4の に縁即12に形成されて対止液14中で互いに内 外を結ぶ連通路16とにより主に偶成されている。

上記講郎 1 5 の幅は整体端線部 1 2 の肉厚よりも十分に幅広に成形されており、この端線部 1 2 を講郎 1 5 の幅方向ほぼ中央部で挟みこむように形成されている。従って、封止液 1 4 は蓋体端線部 1 2 の内外側にあたかも分割されたかの如く収容されることになる。

また、上記連適路16は、例えば第3図乃至第 5図に示す如く蓋体4の端縁部12に円形、四角 形、三角形などの種々の形状にその内外を貫通し て形成した関ロ部17…により構成してもよく、

まず、 □ - V 族化合物半導体単結品の原料を収容したルツボ2をルツボ収容部1内に入れる。そして、ルツボ収容部1内に形成した
放封手段13の一部を構成する満部115内に封止
液14を適当量入れ、開口部3を蓋体4で被う。
この封止被14としては、高温になって破解して
液体になるものや常温から液状態であるものなど、
8203などが好ましい。

そして、整体4の天頂部に形成した頻通孔5に結晶引上輪6を挿通し、被封手段10の一部を構成する聖8内に上記と同様な封止被9を導入して、引上輪6と挿通孔5の内壁との間隙を封止液により充煤する。尚、封止然が高粘性であることから、これが僅かな間隙内を流下してルツボ収容部1内に流下することはない。

そして、ルツボ収容部1の外側に設けたヒータ 19により、これを加熱することによりルツボ2 中では原料酸液Mが製造され、封止液の材料が至 温において固体である場合にはヒータ19の加熱 受は第6回乃至第8回に示す如く解録感12の下端部に半円形、カギ形、逆V字形状に切欠いた切欠感18の全体は充分に対止液14中に浸透されることになる。この運通路16は五位は周方向に沿って通宜数配置されている。上記清部15内にむをされる対止液14は、高温において再転性の液体になる例えば8203などを用いる。

また、封止被14の液柱ますなわち連通路16の上端部とルツボ収容部1の内外圧力が同じ場合における対止被面hとの間の距離に相当する液圧だけルツボ収容部1内の上限圧力が外限圧力より高く維持されることになり、所望する上限圧力となるように溝部15内に収容する対止液量を調整する。

このように形成されたルツボ収容部1の外周側には、この全体を加熱するためのヒータ19が設けられている。

次に、以上のように構成された本発明の作用に ついて説明する。

によりこれを液体とする。対止液の材料が液体になった状態でルツボ収容部1の内部は外部雰囲気と完全に遮断される。すなわち、糞体4の螺線部12は、消部15内の対止液14中に連適路16 も含めて完全に浸漉されることになる。

そして、この状態で結晶引上軸6を徐々に上昇させることにより、この下端部に取付けた種結晶7に連続して単結晶が徐々に引上げられることになる。

この単結晶成長過程において、ルツボ収容部1 内の圧力が所定の設定圧よりも高くなるとルツボ収容部1の開口線部11に設けた被封手段13の 作用により、ルツボ収容部1内の内圧が抜けて、 方圧の上最が設定圧に適正に維持される。

すなわち、被封手段13の満部15 内に 充領した 封止被14のうち 蓋体 端縁部12の 内側に 位置する部分が内圧により押し下げられ、この 液面が 建通路16を構成する 開口部17 或は18 に達したときにこれを通じて 内型のガス圧がルツボ収容部1の外部に流出してガス圧が抜け、内圧の上限

が選正に維持されることになる。この場合における内圧の上銀値は、内外圧力の平衡時における液 性まに相当する液圧だけ外圧に比較して内圧が高 くなり、従って封止液14の充壌量は、所望する 内圧上限値となるように液柱まの長さを考慮して 快定される。

ルツボ収容部1内のガスが封止手段13の作用により抜けた直径には、内圧が放小量だけ急激にに降下し、その後また徐々に内圧上根値まで上して対式収容部1内の揮発性成分の圧力は、単結として対域ではあいて所定の設定圧を内圧上根値として常に適正な圧力能闘内で誘動することとなる。

このように、ルツボ収容部1の同口線部に登休4の幅線部12を被封するための被封手段13を設けることにより、ルツボ収容部1の内圧が所定値以上に上昇すると被封手段13の作用により圧歩きがされ、内圧を単結晶成長過程の間常に所定の圧力範囲内に維持することが可能となる。

超新面図、第2図は第1図中A部拡大図、第3図 ・ 乃至第5図は蓋体に形成された開口部を示す平面 図、第6図乃至第8図は蓋体に形成された開口部 を示す切欠部である。

尚、因中1はルツボ収容部、2はルツボ、4は 整体、6は結晶引上軸、7は種結晶、13は液封 手段、14は封止液、15は清部、16は連通路 である。

特許 出願 人 日立電線株式会社作用人弁理士 絹 谷 借 战

{発明の効果}

以上要するに、本見明によれば次のような優れた効果を発揮する。

- (1) ルツボ収容部の関口線部に、雪体の蟾蜍部 を被封するための被封手段を設けたので、ル ツボ収容部内の存発性成分の圧力を常に通正 な圧力範囲内に維持することかできる。
- の 従って、原料融液及び成長単結品から V 版 元素が分解して揮散することを可及的に抑制することができ、組成の均一な単結晶を得ることができる。
- CD 従来の被体対止引上法と異なり、原料酸液 上に液体封止剤を置かないので、この液体封 止剤の影響による格子欠陥が発生することが ない。
- 49 単に、被封手段を設けるだけで、複雑な装置類を必要としないので構造も簡単化でき、 容易に品質良好な単結晶を得ることができる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る単結晶引上装置を示す

第3図 第4図 第5図



